JP01242432A

MicroPatent Report

PRODUCTION OF BASE MATERIAL FOR OPTICAL FIBER

[71] Applicant: FURUKAWA ELECTRIC

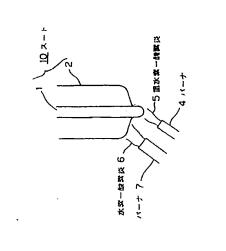
CO LTD:THE

[72] Inventors: IINO AKIRA;; KUWABARA MASAHIDE

[21] Application No.: JP63068982

[22] Filed: 19880323

[43] Published: 19890927



Retrieve text/document

[57] Abstract:

PURPOSE: To reduce transmission loss to ultralow by piling quartz glass fine particle by carrying out flame hydrolysis with a deuterium-oxygen flame to decrease OH group.

CONSTITUTION: The quartz glass fine particle is formed by introducing SiCl₄to a concentric quadruplex burner 4 and by carrying out the flame hydrolysis in the deuterium-oxygen flame 5 to prevent from mixing OH group, and the soot corresponding to a center core 1 is produced by keeping the surface temp. of the soot, for example, at about 900°C, so as to control the bulk density of the soot to about 0.8g/cm³. Then, the base material for optical fiber is obtd. by introducing SiCl₄to a concentric quadruplex burner 7, by carrying out the flame hydrolysis in a hydrogen-oxygen flame 6 to make soot and by piling on the center core 1 to form a outer core 2 while controlling the surface temp. so as to control the bulk density to 0.25-0.3g/cm³.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio

[51] Int'l Class: C03B037018 G02B00600



⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-242432

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月27日

C 03 B 37/018

A -8821-4 G Z -8821-4 G

G 02 B 6/00

356

A-7036-2H審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 光ファイバ母材の製造方法

②特 願 昭63-68982

20出 願 昭63(1988) 3月23日

@発明者 飯 野

顕 千葉県市原市八幡海岸通6 古河電気工業株式会社千葉電

線製造所内

⑩発 明 者 桑 原 正 英

千葉県市原市八幡海岸通6

古河電気工業株式会社千葉電

線製造所内

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

en in s

1.発明の名称 光ファイバ母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

火炎加水分解法にて石英系ガラス微粒子からなる光ファイバ母材を製造する方法において、前記 火炎加水分解を重水素 - 酸素炎にて行うことを特 後とする光ファイバ母材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、火炎加水分解法にて光ファイバ母材 を製造する方法に関するものである。

【從來技術】

近年、光ファイバを用いた伝送システムは単に 公衆通信のみならず、ローカルエリアネットワークやコンピューターネットワーク等多方面に使用 されるようになってきた。さらには国際通信の需 要の増大に伴い、光海底ケーブルの布設も進められている。ところでこの光海底ケーブル等の長距 れている。ところでこの光海底ケーブル等の長距 離伝送に使用される光ファイバには、通常の公衆 通信に使用されるものに比較して、より低損失、 大容量のものが希求されている。このような光ファイバとして、例えば分散シフト光ファイバ(以下DSFファイバと称す)等がある。

ここで前記DSFフアイバを例に挙げて説明すると、このDSFフアイバのような超低損失のものを得ようとすると、光フアイバ中へのOH基の混入を極限に近いくらいに少なくし、該OH基による伝送損失を小さくすることが必要である。

しかしながらこれまで開発された種々の技術を もってしても、光ファイバ中のOH基の極限的最小 化は極めて困難であることがわかってきた。

(発明の目的)

前記問題に鑑み本発明の目的は、光ファイバ中の、とりわけ光が通過する部分へのOH基の混入を 防ぎ、もって超低損失の光ファイバを得ることの できる光ファイバ母材の製造方法を提供すること にある。

(発明の構成)

前記目的を達成すべく本発明は、火炎加水分解 法にて石英系ガラス微粒子からなる光フアイバ母 材を製造する方法において、前記火炎加水分解を 重水素 - 酸素炎にて行うことを特徴とするもので ある。

(発明の実施例)

以下に本発明の実施例を図を参照して詳細に説明する。本発明者は種々の実験の結果、光の通過する部分を従来の水素一酸素炎(Hz-0z炎)による火炎加水分解に換えて重水素一酸素炎(Dz-0z炎)による火炎加水分解にて製造することにより、該方法により得られる石英系ガラス微粒子(以下単にスートと称す)中へのOH基の混入を助止することに思い至った。

以下に具体的にその方法を前述したDSFファイバを例に挙げて説明する。

まず第1図に示すようなDSFファイバのセンターコア1に相当する部分を製造するにあたっては、第2図に示すように、SiCl。を同心四重管パーナ4に導入し、これを重水素一酸素炎5の中で火炎加水分解して前記センターコア1に相当するスートを製造した。尚、この際前記スートの表面

電気炉12により石英炉心管8の最高温度部が1200 でになるように保持し、かつHeを50 ℓ/min、Clz 1.5 ℓ/minをガス選入口9から渡し込み、これを ガス排気口11から排気しながら、条件が安定した ところで前記スート10を回転しつつ200mm/h の速 度で下降させ脱水を行った。スート10の全体が最 高温度部を通過したら該スート10を引き上げ、炉 内最高温度部を1350℃になるようにし、かつSiFa 2.5 L/min、Hel.6 L/min、Clr0.1 L/minを前記 同様に石英炉心管8内に流し込みながら前記スー ト10を350am/h の速度で下降させ、透明なガラス ロッドを得た。最後にこれを延伸して外径15mm、 長さ200mm のコアロッド(センターコアしとアウ ターコア2に相当するもの)を得た。続いてこの コアロッド上に水素一酸素炎による従来の火炎加 水分解法により第1図のクラッド3に相当するス ートを堆積せしめ、外径が約90mmになったところ で停止した。尚、このスートのかさ密度は0.25~ 0.3g/ca³になるように制御した。これを前述した 第3図に示す石英炉心管8に遅き、まず炉内最高

温度を約900 でに維持し、スートのかさ密度を約0.8g/cm³になるように制御した。ここでかさ密度を0.8g/cm³と大きくしたのは、後述するSiF.によるセンターコア1へのFのドープ量を扱力小さくし、第1図に示す屈折率プロファイルを精度よく得るためである。

温度部を1000℃に保持し、He50 ℓ /min、C1:1.5 ℓ /minをこの炉心管内に流しながら350mm/h の速度で降下させ脱水を行った。脱水が完了したら次に炉内最高温度部を1350℃に保持し、かつSiP・2.5 ℓ /min、C1:0.1 ℓ /minを流した状態で前記スートを350mm/h で下降させた。以上のクラッド 3 作製の操作を3回繰り返し、コア:クラッド = 6.6 : 125 の透明なガラスロッドを得た。最後にこのガラスロッドを線引して外径125 μm の2本の光ファイバを得るとともに、該光ファイバ上に紫外線で化性樹脂被覆を施した。

前記本発明のものと比較するためセンターコア1に相当するスートを水業一酸素炎で製造し、その後の処理は前記本発明の方法のものと全く同一方法にて紫外線硬化性樹脂被覆付の光ファイバを2本得、以下に両者を比較し、その結果を表1に示した。尚、両光ファイバとも第1図における△、、△、、△、の値は共にそれぞれー0.03%、一0.54%、一0.67%であり、アウターコア2の外径は共に6.6.6 μα、カットオフ波長は共に0.9~1.

 $1~\mu$ a であった。また妻 1 におけるピーク高さとは波長 $1.39~\mu$ a での0H 基による損失ピークの値(dB/ka)を示しており、伝送損失は $1.55~\mu$ b 帯での損失値を示している。

表 1

	センターコ	ピーク高さ	伝送損失
	ア用バーナ	(dB/km)	(dB/k=)
実施例	Dz-Oz 炎	0.2	0.19
		0.3	0.20
比較例	Hı-Oı 炎	13	0.24
		15	0.25

表1が示すように、両者を比較すると比較例のものにはかなりの量のOH基が残留していることがわかる。そのため1.39μα帯でのピーク値により、そのすそにあたる1.55μαでも伝送損失値が大きかった。この理由の1つとして、第1図のような屈折率プロファイルを精度よく得るためにセンターコア1へのFのドープ量を制御すべく該センターコア1に相当するスートのかさ密度を前述のごとく0.8g/cm³と大きくせざるを得なかった結果、

3 とからなる、いわゆる一般的な単一モード光ファイバ (1.3 μm 帯で等分散) にも適用できることは言うまでもない。

以上のようにしてなる本発明の方法によればOH 基の量を最小に押さえことができ、かつこのOH基 にかわってOD基が増加するものの、該OD基の1.55 μs 帯への影響が極めて少ないため、1.55 μs での伝送損失の極めて小さい光ファイバを得ることができる。

(発明の効果)

前述の如く本発明の光ファイバ母材の製造方法によれば、OH基の極めて少ない、すなわち1.55 μ a 帯での伝送損失が超低損失の光ファイバを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は分散シフト光フアイバの屈折率プロファイルを示す概略図、第2図は本発明の一実施例を示す概略図、第3図は第2図により合成されたスートを脱水、ガラス化する装置の概略図、第4図は単一モード光ファイバの屈折率プロファイル

C1,による脱水が十分に行えなかったことも挙げられる。これに対して本発明の実施例のものでも、前述した比較例と同じ理由によりセンターコアーにはかなりの量の00基が残留していると予想されるが、この00基によるロスのピーク値の出現は1.9 μα 帯にあるため、1.55μα への影響は非常に小さく、その結果表1に示す結果になったものと思われる。

尚、前記実施例ではセンターコア1及びアウターコア2に相当する部分はSiC1。のみで合成したが、GeOx、PxOx等の金属酸化物を微量ドープしてもよい。ここで微量と限定した理由は、一般にこれら金属酸化物の量が大きくなると、レーリー散乱係数が大きくなるためである。またこの実施例では、センターコア1に相当する部分のスートをればにのみ重水素一酸素炎を使用してもよい。さらにまた以外の部分の合成に使用してもよい。さらにまた、以外の部分の合成に使用してもよい。さらにまた、関外の部分の合成に使用してもよい。さらにまた、関外の部分の合成に使用してもよい。さらにまた、関係のでは第1図に示すようなファイバについてのみ述べたが第4図に示すようなコア1とクラッド

を示す概略図である。

1 ~センターコア 2 ~アウターコア 3 ~ ク ラッド 5 ~重水素-酸素炎 8 ~石英炉心管 10~スート

特許出願人 古河電気工業株式会社

